



Groupe technique SIG et Topographie

Mesdames : Gaëlle AUTIN, Séverine BALLEREAU, Sylvaine DUCEUX, Séverine FERRANT, Alix MARC, Cécile TAMOUDI.

Messieurs : Eric BECQUET, Anthony GUEROUT, Yves MEO, Emmanuel PINA, Maël REBOUX, Jonathan SIDGWICK, Franck TOUYAA.

Objet : Réunion du GT SIG et Topographie

Cher(e) collègue,

Je vous informe de la tenue de la prochaine réunion du groupe technique actif SIG et Topographie de l'AITF, qui se déroulera **le vendredi 22 mars 2019 de 10h00 à 16h00** à l'Ecole d'Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) située au **78-80, rue Rébeval – 75019 Paris, en salle B804.**

L'ordre du jour prévisionnel est le suivant :

- Fonctionnement et organisation du GT AITF SIG TOPO ;
- Préparation Atelier sur l'Open Data aux RNIT 2019 qui se dérouleront à Dunkerque les 14 et 15 mai 2018 ;
- Retour sur le séminaire de veille technologique et juridique en SIG organisé avec l'INSET Dunkerque à Lille du 3 au 5 décembre 2018
- Pré-programme du séminaire de veille méthodologique et technologique en SIG Lille 2019
- Point sur les travaux des commissions du CNIG

Amicalement,

Les animateurs du GT SIG Topo

A blue ink signature of Olivier Banaszak, consisting of stylized, overlapping loops.

Olivier BANASZAK

A black ink signature of Séverine Ferrant, featuring a prominent 'S' and 'F' followed by a horizontal line.

Séverine FERRANT